



MS32C001-C 系列数据手册

32 位 ARM® Cortex®-M0+ 微控制器



Puya Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd.



产品特性

- 内核
 - 32 位 ARM® Cortex® - M0+
 - 最高 24 MHz 工作频率
- 存储器
 - 18 KB Flash 存储器
 - 1.5 / 2 KB SRAM
- 时钟系统
 - 内部 24 MHz RC 振荡器 (HSI)
 - 内部 32.768 kHz RC 振荡器 (LSI)
 - 32.768 kHz 低速晶体振荡器 (LSE)
 - 外部时钟输入
- 电源管理和复位
 - 工作电压: 1.7 ~ 5.5 V
 - 低功耗模式: Sleep/Stop
 - 上电/掉电复位 (POR/PDR)
 - 欠压复位 (BOR)
- 通用输入输出 (I/O)
 - 多达 18 个 I/O, 均可作为外部中断
- 1 x 12 位 ADC
 - 支持最多 8 个外部输入通道, 3 个内部通道
 - 参考源 :内置 1.5 V/2.048 V/2.5 V 参考电压, 电源电压 V_{CC}
- 定时器
 - 1 个 16 位高级控制定时器 (TIM1)
 - 1 个通用的 16 位定时器 (TIM14)
 - 1 个低功耗定时器 (LPTIM), 支持从 Stop 模式唤醒
 - 1 个独立看门狗定时器 (IWDG)
 - 1 个 SysTick 定时器
- 唯一 UID
- 串行调试 (SWD)
- 工作温度: -40 ~ 85 °C
- 封装: TSSOP20、QFN20、QFN16

目录

产品特性	2
1. 简介	5
2. 功能概述	7
2.1. Arm® Cortex®-M0+ 内核	7
2.2. 存储器	7
2.3. Boot 模式	7
2.4. 时钟系统	8
2.5. 电源管理	9
2.5.1. 电源框图	9
2.5.2. 电源监控	9
2.5.3. 电压调节器	10
2.5.4. 低功耗模式	10
2.6. 复位	10
2.6.1. 电源复位	10
2.6.2. 系统复位	11
2.7. 通用输入输出 GPIO	11
2.8. 中断	11
2.8.1. 中断控制器 NVIC	11
2.8.2. 扩展中断 EXTI	12
2.9. 模数转换器 ADC	12
2.10. 定时器	12
2.10.1. 高级定时器	12
2.10.2. 通用定时器	13
2.10.3. 低功耗定时器	13
2.10.4. 独立看门狗 (IWDG)	13
2.10.5. SysTick 定时器	13
2.11. SWD	13
3. 引脚配置	14
3.1. 端口 A 复用功能映射	18
3.2. 端口 B 复用功能映射	18
3.3. 端口 C 复用功能映射	18
4. 存储器映射	19
5. 电气特性	23
5.1. 测试条件	23
5.1.1. 最小值和最大值	23
5.1.2. 典型值	23
5.2. 绝对最大额定值	23
5.3. 工作条件	24

5.3.1.	通用工作条件	24
5.3.2.	上下电工作条件	24
5.3.3.	内嵌复位模块特性.....	24
5.3.4.	工作电流特性	25
5.3.5.	低功耗模式唤醒时间	26
5.3.6.	外部时钟源特性	26
5.3.7.	内部高频时钟源 HSI 特性	28
5.3.8.	内部低频时钟源 LSI 特性.....	29
5.3.9.	存储器特性.....	29
5.3.10.	EFT 特性.....	29
5.3.11.	ESD & LU 特性	30
5.3.12.	端口特性	30
5.3.13.	NRST 引脚特性	31
5.3.14.	ADC 特性.....	31
5.3.15.	温度传感器特性	32
5.3.16.	内置参考电压特性.....	32
5.3.17.	ADC 内置参考电压特性	33
5.3.18.	定时器特性.....	33
6.	封装信息	35
6.1.	TSSOP20 封装尺寸.....	35
6.2.	QFN20 封装尺寸	36
6.3.	QFN16 封装尺寸	37
7.	订购信息	38
8.	版本历史	39

1. 简介

MS32C001-C 系列微控制器采用高性能的 32 位 ARM® Cortex®-M0+ 内核，宽电压工作范围的 MCU。嵌入 18 KB Flash 和 2 KB SRAM 存储器，最高工作频率 24 MHz。包含多种不同封装类型产品。芯片集成 1 路 12 位 ADC，2 个 16 位定时器。

MS32C001-C 系列微控制器的工作温度范围为 -40 ~ 85 °C，工作电压范围 1.7 ~ 5.5 V。芯片提供 Sleep/Stop 低功耗工作模式，可以满足不同的低功耗应用。

MS32C001-C 系列微控制器适用于多种应用场景，例如控制器、手持设备、PC 外设、游戏和 GPS 平台、工业应用等。

表 1-1 MS32C001-C 系列产品规划及特征

外设		MS32C001F14P6-C	MS32C001F14U6-C	MS32C001W14U6-C
Flash (KB)		18	18	18
SRAM (KB)		2	1.5	1.5
定时器	高级定时器	1 (16-bit)		
	通用定时器	1 (16-bit)		
	低功耗定时器	1		
	SysTick	1		
	看门狗	1		
通用端口		18	18	15
ADC 通道数 (外部 + 内部)		8+3		
最高主频		24 MHz		
工作温度		-40 ~ 85 °C		
工作电压		1.7 ~ 5.5 V		
封装		TSSOP20	QFN20	QFN16

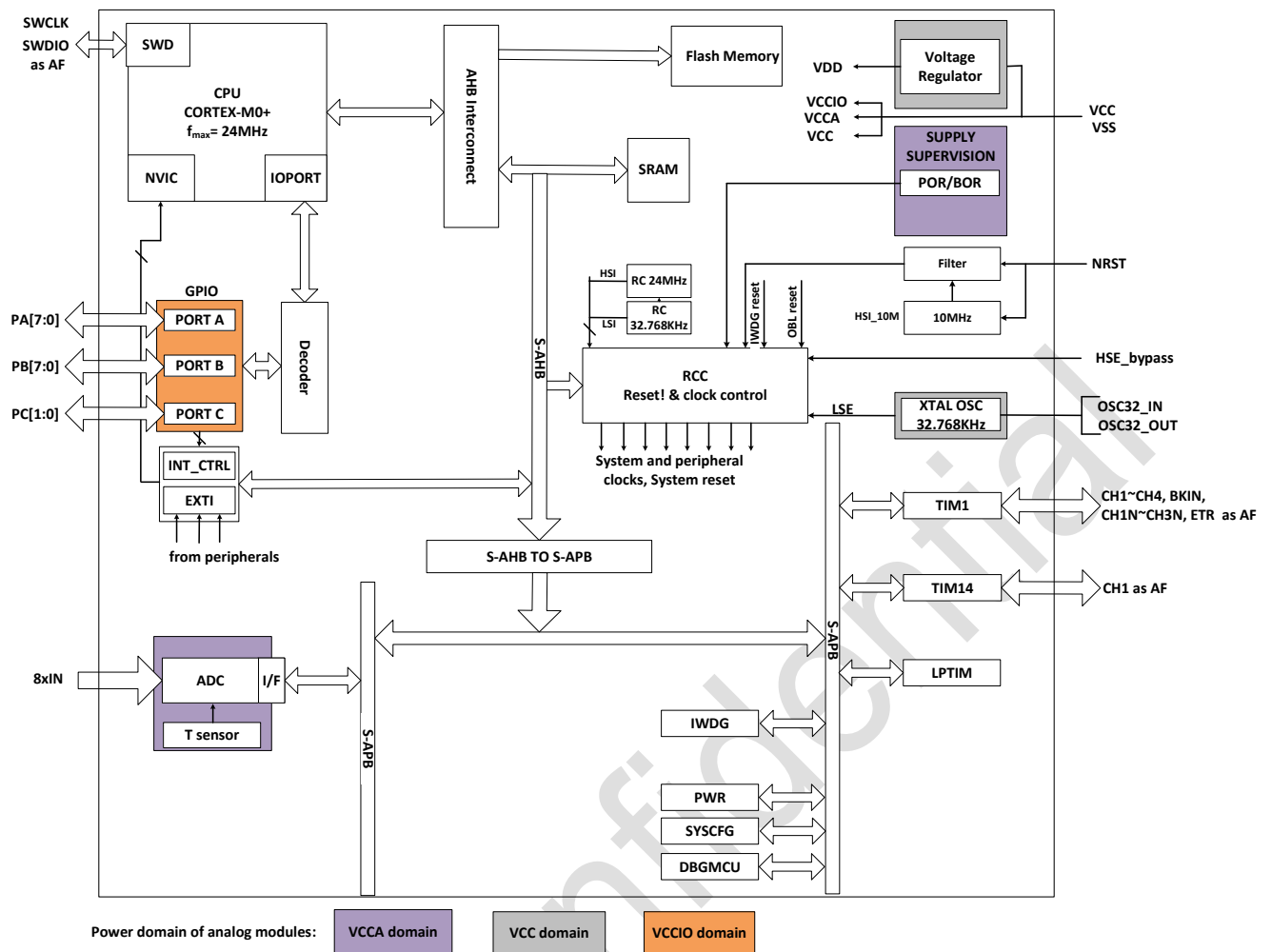


图 1-1 功能模块

2. 功能概述

2.1. Arm® Cortex®-M0+ 内核

Arm® Cortex®-M0+ 是一款为广泛的嵌入式应用设计的入门级 32 位 Arm Cortex 处理器。它为开发人员提供了显著的好处，包括：

- 结构简单，易于学习和编程
- 超低功耗，节能运行
- 精简的代码密度等

Cortex-M0+ 处理器是 32 位内核，面积和功耗优化高，为 2 级流水的冯诺伊曼架构。处理器通过精简但强大的指令集和广泛优化的设计，提供高端处理硬件，包含单周期乘法器，提供了 32 位架构计算机所期望的卓越性能，比其他 8 位和 16 位微控制器具有更高的代码密度。

Cortex-M0+ 与一个嵌套的矢量中断控制器（NVIC）紧密耦合。

2.2. 存储器

片内集成 SRAM。通过 byte（8 位）、half-word（16 位）或者 word（32 位）的方式可访问 SRAM。片内集成 Flash，包含 2 个不同的物理区域组成：

- Main flash 区域，用于存储用户程序和用户数据
- Information 区域，768 Bytes，它包括以下部分：
 - Option bytes
 - UID bytes
 - Factory configuration bytes
 - USER OTP memory

对 Flash main memory 的保护包括以下几种机制：

- 写保护（WRP）控制，以防止不想要的写操作（由于程序存储器指针的混乱）。写保护的最小保护单位为 4 KB。
- 选项字节写保护，专门的解锁设计。

2.3. Boot 模式

通过配置位 nBOOT0/ nBOOT1（存放于选项字节中），可选择两种不同的启动模式，如下表所示：

表 2-1 Boot 配置

Boot mode configuration		Mode	
nBOOT1 bit	nBOOT0 bit	Boot memory size == 0	Boot memory size != 0
X	0	Main flash 启动	Main flash 启动
0	1	SRAM 启动	SRAM 启动

2.4. 时钟系统

CPU 启动后默认系统时钟频率为 HSI 24 MHz，在程序运行后可以重新配置系统时钟频率和系统时钟源。可以选择的时钟有：

- 24 MHz 可配置的内部高精度 HSI 时钟。
- 一个 32.768 KHz 可配置的内部 LSI 时钟。
- 4 ~ 32 MHz 外部输入时钟
- 32.768 KHz LSE 时钟。

AHB 时钟可以基于系统时钟分频，APB 时钟可以基于 AHB 时钟分频。AHB 和 APB 时钟频率最高为 24 MHz。

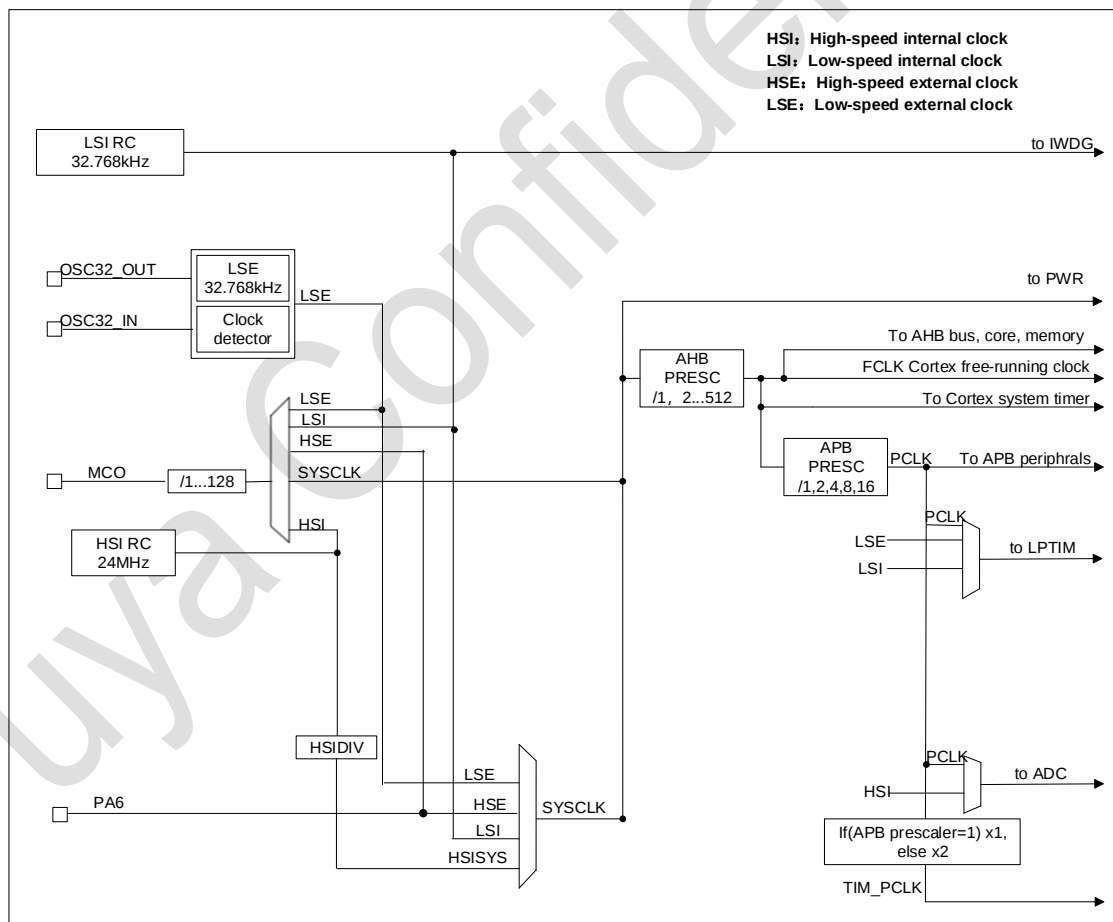


图 2-1 系统时钟结构图

2.5. 电源管理

2.5.1. 电源框图

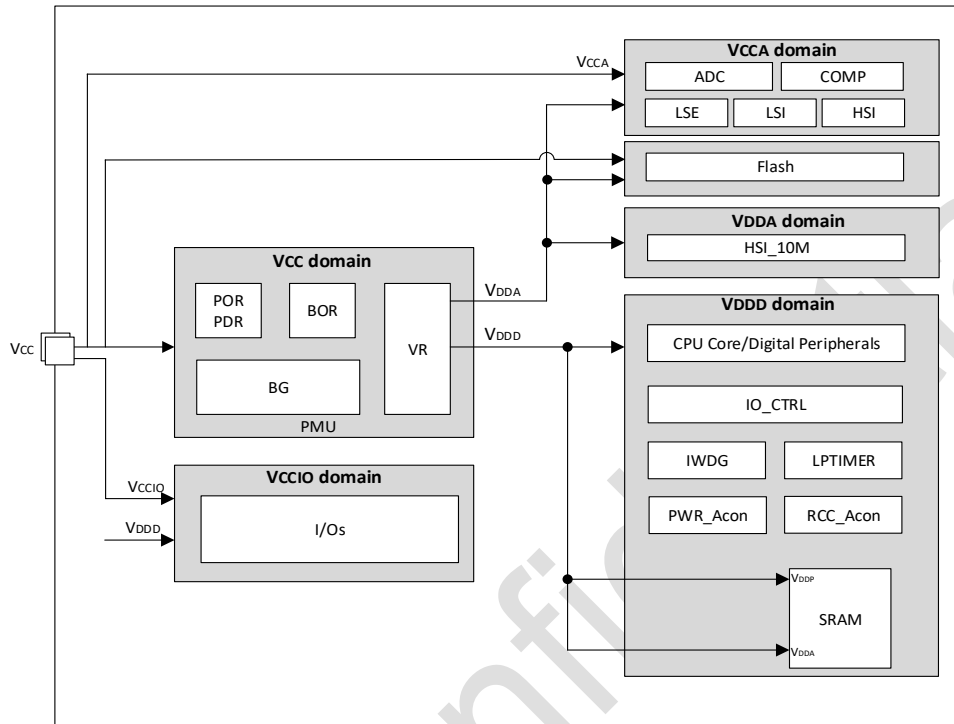


图 2-2 电源框图

表 2-2 电源框图

编号	电源	电源值	描述
1	V _{CC}	1.7 ~ 5.5 V	通过电源管脚为芯片提供电源，其供电模块为：部分模拟电路。
2	V _{CCA}	1.7 ~ 5.5 V	给大部分模拟模块供电，来自于 V _{CC} PAD(也可设计单独电源 PAD)。
3	V _{CCIO}	1.7 ~ 5.5 V	给 IO 供电，来自于 V _{CC} PAD

2.5.2. 电源监控

2.5.2.1. 上下电复位(POR/PDR)

芯片内设计 Power on reset (POR)/Power down reset (PDR)模块，为芯片提供上电和下电复位。该模块在各种模式之下都保持工作。

2.5.2.2. 欠压复位(BOR)

除了 POR/PDR 外，还实现了 BOR (Brown out reset)。BOR 仅可以通过选项字节进行使能和关闭操作。

当 BOR 被打开时，BOR 的阈值可以通过选项字节进行选择，且上升和下降检测点都可以被单独配置。

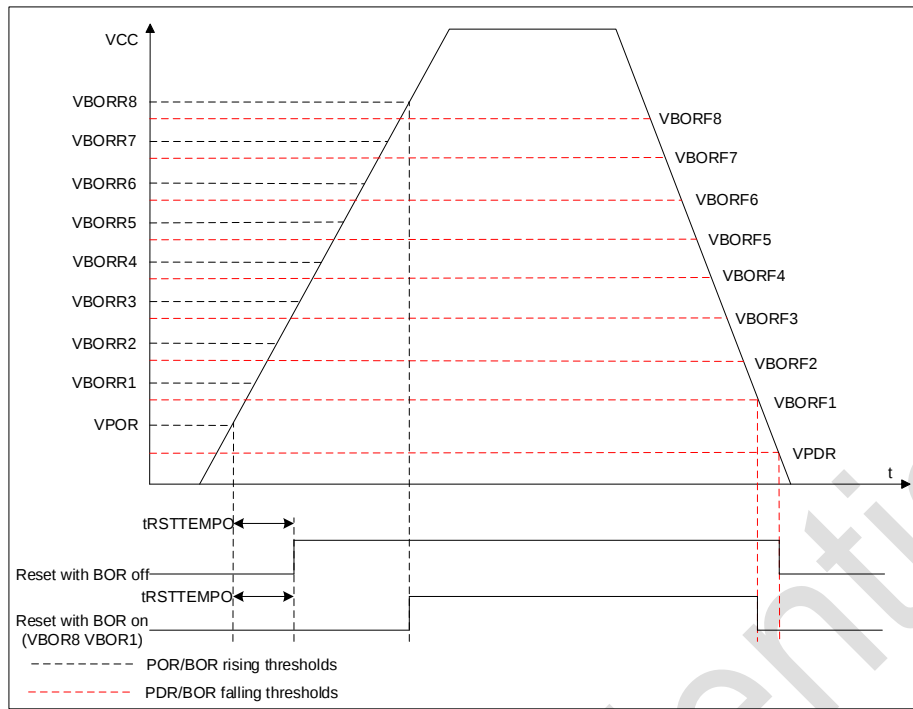


图 2-3 POR/PDR/BOR 阈值

2.5.3. 电压调节器

芯片设计两个电压调节器：

- MR (Main regulator) 在芯片正常运行状态时保持工作。
- LPR (Low power regulator) 在 Stop 模式下，提供更低功耗的选择。

2.5.4. 低功耗模式

芯片在正常的运行模式之外，有 2 个低功耗模式：

- **Sleep mode**: CPU 时钟关闭 (NVIC, SysTick 等工作)，外设可以配置为保持工作。（建议只使能必须工作的模块，在模块工作结束后关闭该模块）
- **Stop mode**: 该模式下 SRAM 和寄存器的内容保持，HSI 关闭。GPIO, IWDG, nRST, LPTIM 可以唤醒 Stop 模式。

2.6. 复位

芯片内设计两种复位，分别是：电源复位和系统复位。

2.6.1. 电源复位

电源复位在以下几种情况下产生：

- 上下电复位 (POR/PDR)
- 欠压复位 (BOR)

2.6.2. 系统复位

当产生以下事件时，产生系统复位：

- NRST pin 的复位
- 独立看门狗复位 (IWDG)
- SYSRESETREQ 软件复位
- option byte load 复位 (OBL)

2.7. 通用输入输出 GPIO

每个 GPIO 都可以由软件配置为输出 (push-pull 或者 open drain)，输入 (floating, pull-up/down, analog)，外设复用功能，锁定机制会冻结 I/O 口配置功能。

2.8. 中断

MS32C001-C 通过 Cortex-M0+ 处理器内嵌的矢量中断控制器 (NVIC) 和一个扩展中断/事件控制器 (EXTI) 来处理异常。

2.8.1. 中断控制器 NVIC

NVIC 是 Cortex-M0+ 处理器内部紧耦合 IP。NVIC 可以处理来自处理器外部的 NMI (不可屏蔽中断) 和可屏蔽外部中断，以及 Cortex-M0+ 内部异常。NVIC 提供了灵活的优先级管理。

处理器核心与 NVIC 的紧密耦合大大减少了中断事件和相应中断服务例程 (ISR) 启动之间的延迟。ISR 向量列在一个向量表中，存储在 NVIC 的一个基址地址。要执行的 ISR 的向量地址是由向量表基址和用作偏移量的 ISR 序号组成的。

如果高优先级的中断事件发生，而低优先级的中断事件刚好在等待响应，稍后到达的高优先级的中断事件将首先被响应。另一种优化称为尾链 (tail-chaining)。当从一个高优先级的 ISR 返回时，然后启动一个挂起的低优先级的 ISR，将跳过不必要的处理器上下文的压栈和弹栈。这减少了延迟，提高了电源效率。

NVIC 特性：

- 低延时中断处理
- 4 级中断优先级
- 支持 1 个 NMI 中断
- 支持 18 个可屏蔽外部中断
- 支持 10 个 Cortex-M0+ 异常
- 高优先级中断可打断低优先级中断响应
- 支持尾链 (tail-chaining) 优化
- 硬件中断向量检索

2.8.2. 扩展中断 EXTI

EXTI 增加了处理物理线事件的灵活性，并在处理器从 Stop 模式唤醒时产生唤醒事件。

EXTI 控制器有多个通道，包括最多 18 个 GPIO，LPTIM 唤醒信号。其中 GPIO 可以配置上升沿、下降沿或双沿触发。任何 GPIO 信号通过选择信号配置为 EXTI0~7 通道。

每个 EXTI line 都可以通过寄存器独立屏蔽。

EXTI 控制器可以捕获比内部时钟周期短的脉冲。

EXTI 控制器中的寄存器锁存每个事件，即使是在 Stop 模式下，处理器从停止模式唤醒后也能识别唤醒的来源，或者识别引起中断的 GPIO 和事件。

2.9. 模数转换器 ADC

芯片具有 1 个 12 位的 SAR-ADC。该模块最多支持 11 个转换通道，包括 8 个外部通道和 3 个内部通道。参考电压可选择片内电压（1.5 V、2.048 V、2.5 V）或 V_{CC} 电源。

内部通道包括： T_{S_VIN} ， V_{REFINT} ， $V_{CC}/3$ 。

各通道的转换模式可以设定为单次、连续、扫描、不连续模式。转换结果存储在左对齐或者右对齐的 16 位数据寄存器中。

模拟看门狗允许应用检测是否输入电压超出了用户定义的高或者低阈值。

ADC 实现了在低频率下运行，可获得很低的功耗。

在采样结束，转换结束，连续转换结束，模拟看门狗时转换电压超出阈值时产生中断请求。

2.10. 定时器

MS32C001-C 不同定时器的特性如下表所示：

表 2-3 定时器特性

类型	定时器	位宽	计数方向	预分频	捕获/比较通道	互补输出
高级定时器	TIM1	16 位	递增、递减、中心对齐	1 ~ 65536	4	3
通用定时器	TIM14	16-位	递增	1 ~ 65536	1	-

2.10.1. 高级定时器

高级定时器（TIM1）由 16 位被可编程分频器驱动自动装载计数器组成。它可以被用作各种场景，包括：输入信号（输入捕获）的脉冲长度测量，或者产生输出波形（输出比较、输出 PWM、带死区插入的互补 PWM）。

TIM1 包括 4 个独立通道，用作：

- 输入捕获
- 输出比较
- PWM 产生（边缘或者中心对齐模式）
- 单脉冲模式输出

如果 TIM1 配置为标准的 16 位计时器，则它具有与 TIMx 计时器相同的特性。如果配置为 16 位 PWM 发生器，则具有全调制能力（0 ~ 100%）。

在 MCU debug 模式，TIM1 可以冻结计数。

具有相同架构的 timer 特性共享，因此 TIM1 可以通过计时器链接功能与其他计时器一起工作，以实现同步或事件链接。

2.10.2. 通用定时器

- 通用定时器 TIM14 由可编程预分频器驱动的 16 位自动装载计数器构成。
- TIM14 具有 1 个独立通道用于输入捕获/输出比较，PWM 或者单脉冲模式输出。
- 在 MCU debug 模式，TIM14 可以冻结计数。

2.10.3. 低功耗定时器

- LPTIM 为 16 位向上计数器，包含 3 位预分频器。只支持单次计数。
- LPTIM 可以配置为 Stop 模式唤醒源。
- 在 MCU debug 模式，LPTIM 可以冻结计数值。

2.10.4. 独立看门狗 (IWDG)

芯片内集成了一个独立看门狗定时器（简称 IWDG），该模块具有高安全级别、时序精确及灵活使用的特点。IWDG 发现并解决由于软件失效造成的功能混乱，并在计数器达到指定的 timeout 值时触发系统复位。

- IWDG 由 LSI 提供时钟，这样即使主时钟 Fail，也能保持工作。
- IWDG 最适合需要看门狗作为主应用之外的独立过程，并且无很高的时序准确度限制的应用。
- 通过选项字节的控制，可以使能 IWDG 硬件模式。
- IWDG 是 Stop 模式的唤醒源，以复位的方式唤醒 Stop 模式。
- 在 MCU debug 模式，IWDG 可以冻结计数值。

2.10.5. SysTick 定时器

SysTick 计数器专门用于实时操作系统（RTOS），但也可以用作标准的向下计数器。

SysTick 特性：

- 24 位向下计数
- 自装载能力
- 计数器记到 0 时可产生中断（可屏蔽）

2.11. SWD

ARM SWD 接口允许串口调试工具连接到 MS32C001-C。

3. 引脚配置

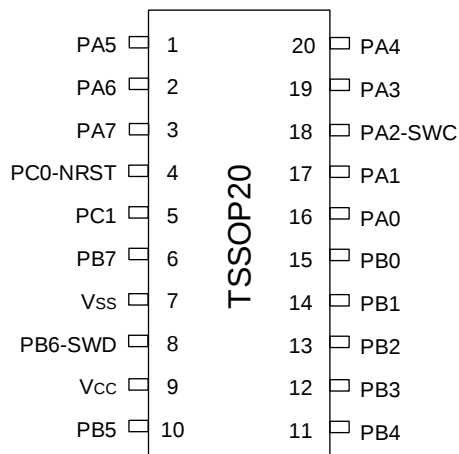


图 3-1 TSSOP20 Pinout1 MS32C001F14P6-C (Top view)

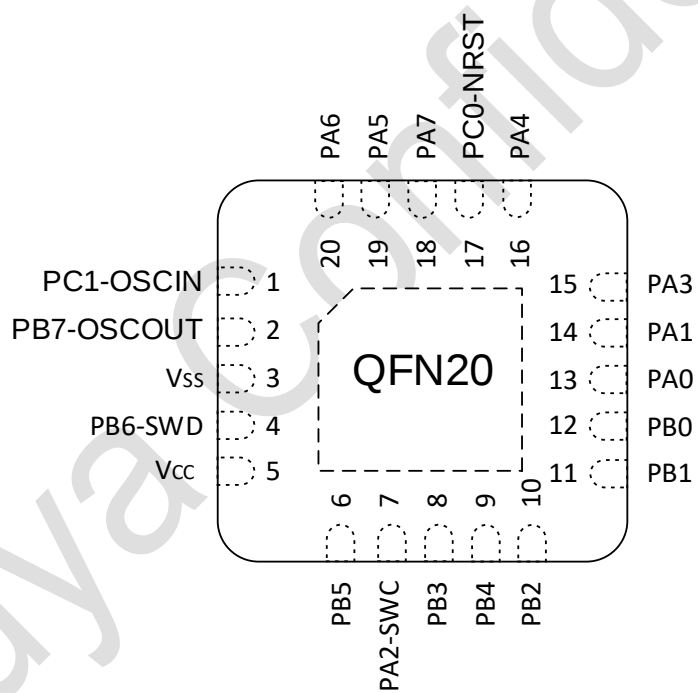


图 3-2 QFN20 Pinout1 MS32C001F14U6-C (Top view)

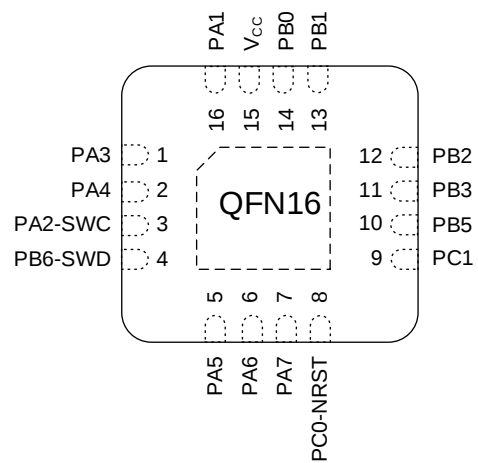


图 3-3 QFN16 Pinout1 MS32C001W14U6-C (Top view)

表 3-1 引脚定义的术语和符号

类型		符号	定义
端口类型		S	Supply 引脚
		G	Ground 引脚
		I/O	Input/output 引脚
		NC	无定义
端口结构		COM	正常 5 V 端口，支持模拟输入输出功能
		NRST	-
注意		-	除非有其他说明，不然所有端口都被在复位之前和之后，作为模拟输入
端口功能	复用功能	-	通过 GPIOx_AFR 寄存器选择的功能
	附加功能	-	通过外设寄存器直接选择或使能的功能

表 3-2 引脚定义

封装类型			复位	端口类型	端口结构	端口功能	
TSSOP20 F1	QFN20 F1	QFN16 W1				复用功能	附加功能
1	19	5	PA5	I/O	COM	TIM1_CH1 TIM14_CH1	-
2	20	6	PA6	I/O	COM	EVENTOUT	ADC_IN3 External_clock_in
3	18	7	PA7	I/O	COM	TIM1_CH4 MCO	ADC_IN4
4	17	8	PC0-NRST ⁽¹⁾⁽³⁾	I/O	RST	SWDIO TIM1_CH1N EVENTOUT	NRST ADC_IN5
5	1	9	PC1-OSCIN	I/O	COM	-	OSCIN
6	2	-	PB7-OSCOOUT	I/O	COM	TIM14_CH1	OSCOOUT
7	3	-	V _{SS}	G	-	Ground	
8	4	4	PB6(SWDIO) ⁽²⁾	I/O	COM	SWDIO	ADC_IN6
9	5	15	V _{CC}	S	-	Digital power supply	
10	6	10	PB5	I/O	COM	TIM1_CH3 TIM14_CH1	-
11	9	-	PB4	I/O	COM	TIM1_BKIN	-
12	8	11	PB3	I/O	COM	TIM1_ETR	-
13	10	12	PB2	I/O	COM	TIM1_CH1N TIM1_CH3	-
14	11	13	PB1	I/O	COM	TIM1_CH2N TIM1_CH4 MCO	ADC_IN0
15	12	14	PB0	I/O	COM	TIM1_CH2 TIM1_CH3N	ADC_IN7
16	13	-	PA0	I/O	COM	TIM1_CH1	-
17	14	16	PA1	I/O	COM	TIM1_CH2	-
18	7	3	PA2(SWCLK) ⁽²⁾⁽³⁾	I/O	COM	SWCLK TIM1_CH4	-
19	15	1	PA3	I/O	COM	TIM1_CH2	ADC_IN1
20	16	2	PA4	I/O	COM	TIM1_CH3 TIM14_CH1	ADC_IN2

1. 选择 PC0 或者 NRST/SWDIO 是通过 option bytes 进行配置。

2. 复位后(option byte 配置 0/0,0/1,1/0 时), PB6 和 PA2 两个 pin 被配置为 SWDIO 和 SWCLK AF 功能, 前者内部上拉电阻、后者内部下拉电阻被激活。
3. 复位后(option byte 配置为 1/1 时), PC0 和 PA2 两个 pin 被配置为 SWDIO 和 SWCLK AF 功能, 前者内部上拉电阻、后者内部下拉电阻被激活。

Puya Confidential

3.1. 端口 A 复用功能映射

表 3-3 端口 A 复用功能映射

端口	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7
PA0	-	-	TIM1_CH1	-	-	-	-	-
PA1	-	-	TIM1_CH2	-	-	-	-	-
PA2	SWC	-	TIM1_CH4	-	-	-	-	-
PA3	-	-	TIM1_CH2	-	-	-	-	-
PA4	-	-	TIM1_CH3	-	-	TIM14_CH1	-	-
PA5	-	-	TIM1_CH1	-	-	TIM14_CH1	-	-
PA6	-	-	-	-	-	-	-	EVENTOUT
PA7	-	-	TIM1_CH4	-	MCO	-	-	-

3.2. 端口 B 复用功能映射

表 3-4 端口 B 复用功能映射

端口	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7
PB0	-	-	TIM1_CH2	TIM1_CH3N	-	-	-	-
PB1	-	-	TIM1_CH2N	TIM1_CH4	MCO	-	-	-
PB2	-	-	TIM1_CH1N	TIM1_CH3	-	-	-	-
PB3	-	-	TIM1_ETR	-	-	-	-	-
PB4	-	-	TIM1_BKIN	-	-	-	-	-
PB5	-	-	TIM1_CH3	-	-	TIM14_CH1	-	-
PB6	SWD	-	-	-	-	-	-	-
PB7	-	-	-	-	-	TIM14_CH1	-	-

3.3. 端口 C 复用功能映射

表 3-5 端口 C 复用功能映射

端口	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7
PC0	SWD	-	TIM1_CH1N	-	-	-	-	EVENTOUT
PC1	-	-	-	-	-	-	-	-

4. 存储器映射

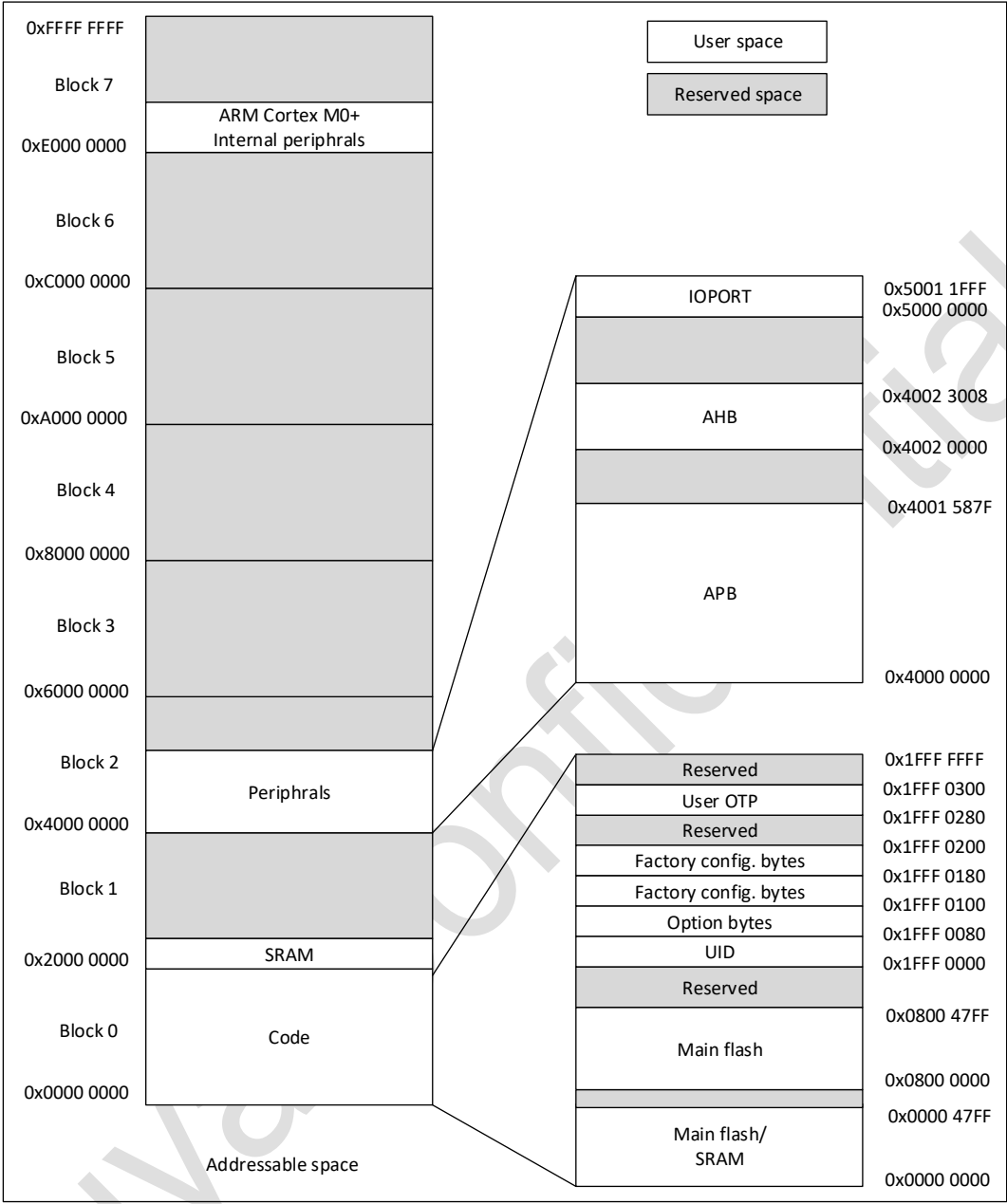


图 4-1 存储器映射

表 4-1 存储器地址

Type	Boundary Address	Size	Memory Area	Description
SRAM	0x2000 0800-0x3FFF FFFF	-	Reserved ⁽¹⁾	-
	0x2000 0000-0x2000 07FF	2 KB	SRAM	-
Code	0x1FFF 0300-0x1FFF FFFF	-	Reserved	-
	0x1FFF 0280-0x1FFF 02FF	128 Bytes	USER OTP memory	存放用户数据
	0x1FFF 0180-0x1FFF 01FF	128 Bytes	Factory Configuration bytes	存放 trimming 数据(含 HSI trimming 数据)、上电读校验码
	0x1FFF 0100-0x1FFF 017F	128 Bytes	Factory Configuration bytes	存放用户用到的 HSI trimming 数据、Flash 擦写时间配置参数
	0x1FFF 0080-0x1FFF 00FF	128 Bytes	Option bytes	芯片软硬件 option bytes 信息
	0x1FFF 0000-0x1FFF 007F	128 Bytes	UID	Unique ID
	0x0800 6000-0x1FFE FFFF	-	Reserved	-
	0x0800 0000-0x0800 47FF	18 KB	Main flash memory	-
	0x0000 6000-0x07FF FFFF	-	Reserved	-
	0x0000 0000-0x0000 47FF	18 KB	根据 Boot 配置选择： 1) Main flash memory 2) SRAM	-

1. 标注为 Reserved 的空间，无法进行写操作，读为 0，且产生 response error。

表 4-2 外设寄存器地址

Bus	Boundary Address	Size	Peripheral
	0xE000 0000-0xE00F FFFF	-	M0+
IOPORT	0x5000 0C00-0x5FFF FFFF	-	Reserved
	0x5000 0800-0x5000 0BFF	1 KB	GPIOC
	0x5000 0400-0x5000 07FF	1 KB	GPIOB
	0x5000 0000-0x5000 03FF	1 KB	GPIOA
AHB	0x4002 3400-0x4FFF FFFF	-	Reserved
	0x4002 300C-0x4002 33FF	-	Reserved
	0x4002 3000-0x4002 3008		Reserved
	0x4002 2400-0x4002 2FFF	-	Reserved
	0x4002 2000-0x4002 23FF	1 KB	Flash
	0x4002 1C00-0x4002 1FFF	-	Reserved
	0x4002 1900-0x4002 1BFF	1 KB	Reserved
	0x4002 1800-0x4002 18FF		EXTI
	0x4002 1400-0x4002 17FF	-	Reserved
	0x4002 1080-0x4002 13FF	1 KB	Reserved
	0x4002 1000-0x4002 107F		RCC
	0x4002 0000-0x4002 0FFF	-	Reserved
APB	0x4001 5C00-0x4001 FFFF	-	Reserved
	0x4001 5880-0x4001 5BFF	1 KB	Reserved
	0x4001 5800-0x4001 587F		DBG
	0x4001 3C00-0x4001 57FF	-	Reserved
	0x4001 381C-0x4001 3BFF	1 KB	Reserved
	0x4001 3800-0x4001 3018		Reserved
	0x4001 3400-0x4001 37FF	-	Reserved
	0x4001 3010-0x4001 33FF	1 KB	Reserved
	0x4001 3000-0x4001 300C		Reserved
	0x4001 2C50-0x4001 2FFF	1 KB	Reserved
	0x4001 2C00-0x4001 2C4C		TIM1
	0x4001 2800-0x4001 2BFF	-	Reserved
	0x4001 270C-0x4001 27FF	1 KB	Reserved
	0x4001 2400-0x4001 2708		ADC
	0x4001 0400-0x4001 23FF	-	Reserved

Bus	Boundary Address	Size	Peripheral
	0x4001 0220-0x4001 03FF	1 KB	Reserved
	0x4001 0200-0x4001 021F		Reserved
	0x4001 0000-0x4001 01FF		SYSCFG
	0x4000 8000-0x4000 FFFF	-	Reserved
	0x4000 7C28-0x4000 7FFF	1 KB	Reserved
	0x4000 7C00-0x4000 7C24		LPTIM
	0x4000 7400-0x4000 7BFF	-	Reserved
	0x4000 7018-0x4000 73FF	1 KB	Reserved
	0x4000 7000-0x4000 7014		PWR
	0x4000 5800-0x4000 6FFF	-	Reserved
	0x4000 5434-0x4000 57FF	1 KB	Reserved
	0x4000 5400-0x4000 5430		Reserved
	0x4000 3400-0x4000 53FF	-	Reserved
	0x4000 3014-0x4000 33FF	1 KB	Reserved
	0x4000 3000-0x4000 0010		IWDG
	0x4000 2400-0x4000 2FFF	-	Reserved
	0x4000 2054-0x4000 23FF	1 KB	Reserved
	0x4000 2000-0x4000 0050		TIM14
	0x4000 0000-0x4000 1FFF	-	Reserved

5. 电气特性

5.1. 测试条件

除非特殊说明，所有的电压都以 V_{SS} 为基准。

5.1.1. 最小值和最大值

除非特殊说明，通过在环境温度 $T_A = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$ 和 $T_A = T_{A(\max)}$ 下进行的芯片量产测试筛选，保证在最坏的环境温度、供电电压和时钟频率条件下达到最小值和最大值。

基于表格下方注解的电特性结果、设计仿真和/或工艺参数的数据，未在生产中进行测试。最小和最大数值参考了样品测试，取平均值再加或者减三倍的标准偏差。

5.1.2. 典型值

除非特殊说明，典型数据是基于 $T_A = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$ 和 $V_{CC} = 3.3\text{ V}$ 。这些数据仅用于设计指导未经过测试。

典型的 ADC 精度数值是通过对一个标准批次的采样，在所有温度范围下测试得到，95%的芯片误差小于等于给出的数值。

5.2. 绝对最大额定值

如果加在芯片上超过以下表格给出的绝对最大值，可能会导致芯片永久性的损坏。这里只是列出了所能承受的强度分等，并不意味着在此条件下器件的功能操作无误。长时间工作在最大值条件下可能影响芯片的可靠性。

表 5-1 电压特性⁽¹⁾

符号	描述	最小值	最大值	单位
V_{CC}	外部主供电电源	-0.3	6.25	V
V_{IN}	其他引脚的输入电压	-0.3	$V_{CC} + 0.3$	V

1. 电源 V_{CC} 和地 V_{SS} 引脚必须始终连接到外部允许范围内的供电系统上。

表 5-2 电流特性

符号	描述	最大值	单位
I_{VCC}	流进 V_{CC} pin 的总电流(供应电流) ⁽¹⁾	150	mA
I_{VSS}	流出 V_{SS} pin 的总电流(流出电流) ⁽¹⁾	150	
$I_{IO(PIN)}$	任意 IO 的输出灌电流	80	
	任意 IO 的拉电流	30	
$\Sigma I_{IO(PIN)}$	所有 COM IO 的总输出灌电流	120	
	所有 COM IO 的总拉电流	120	

1. 电源 V_{CC} 和地 V_{SS} 引脚必须始终连接到外部允许范围内的供电系统上。

表 5-3 温度特性

符号	描述	条件	数值	单位
T_{STG}	存储温度范围	-	-65 ~ +150	°C
T_O	工作温度范围	-	-40 ~ +85	°C

5.3. 工作条件

5.3.1. 通用工作条件

表 5-4 通用工作条件

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
f_{HCLK}	内部 AHB 时钟频率	-	0	24	MHz
f_{PCLK}	内部 APB 时钟频率	-	0	24	MHz
V_{CC}	标准工作电压	-	1.7	5.5	V
V_{IN}	IO 输入电压	-	-0.3	$V_{CC}+0.3$	V
T_A	环境温度	-	-40	85	°C
T_J	结温	-	-40	90	°C

5.3.2. 上下电工作条件

表 5-5 上电和掉电工作条件

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
t_{VCC}	V_{CC} 上升速率	-	0	∞	$\mu s/V$
	V_{CC} 下降速率	-	20	∞	

5.3.3. 内嵌复位模块特性

表 5-6 内嵌复位模块特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
$t_{RSTTEMPO}^{(1)}$	复位重置时间	-	-	4.0	7.5	ms
$V_{POR/PDR}$	上电/下电复位阈值	上升沿	1.5 ⁽²⁾	1.6	1.7	V
		下降沿	1.45	1.55	1.65 ⁽²⁾	V
$V_{PDRhyst}^{(1)}$	PDR 迟滞	-	-	50	-	mV
V_{BOR}	BOR 阈值电压	BOR_LEV[2:0]=000 (上升沿)	1.7 ⁽²⁾	1.8	1.9	V
		BOR_LEV[2:0]=000 (下降沿)	1.6	1.7	1.8 ⁽²⁾	V
		BOR_LEV[2:0]=001 (上升沿)	1.9 ⁽²⁾	2	2.1	V
		BOR_LEV[2:0]=001 (下降沿)	1.8	1.9	2 ⁽²⁾	V
		BOR_LEV[2:0]=010 (上升沿)	2.1 ⁽²⁾	2.2	2.3	V
		BOR_LEV[2:0]=010 (下降沿)	2	2.1	2.2 ⁽²⁾	V
		BOR_LEV[2:0]=011 (上升沿)	2.3 ⁽²⁾	2.4	2.5	V

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
		BOR_LEV[2:0]=011 (下降沿)	2.2	2.3	2.4 ⁽²⁾	V
		BOR_LEV[2:0]=100 (上升沿)	2.5 ⁽²⁾	2.6	2.7	V
		BOR_LEV[2:0]=100 (下降沿)	2.4	2.5	2.6 ⁽²⁾	V
		BOR_LEV[2:0]=101 (上升沿)	2.7 ⁽²⁾	2.8	2.9	V
		BOR_LEV[2:0]=101 (下降沿)	2.6	2.7	2.8 ⁽²⁾	V
		BOR_LEV[2:0]=110 (上升沿)	2.9 ⁽²⁾	3	3.1	V
		BOR_LEV[2:0]=110 (下降沿)	2.8	2.9	3 ⁽²⁾	V
		BOR_LEV[2:0]=111 (上升沿)	3.1 ⁽²⁾	3.2	3.3	V
		BOR_LEV[2:0]=111 (下降沿)	3	3.1	3.2 ⁽²⁾	V
V_BOR_hyst	BOR 迟滞	-	-	100	-	mV

1. 由设计保证，不在生产中测试。
2. 数据基于考核结果，不在生产中测试。

5.3.4. 工作电流特性

表 5-7 运行模式电流

符号	条件						典型值 ⁽¹⁾	最大值	单位
	系统时钟	频率	代码	运行	外设时钟	Flash sleep			
I _{cc} (Run)	HSI	24 MHz	While(1)	Flash	ON	DISABLE	1.2	-	mA
					OFF	DISABLE	0.9	-	
	LSI	32.768 kHz			ON	DISABLE	178	-	μA
					OFF	DISABLE	178	-	
		32.768 kHz			ON	ENABLE	110	-	
					OFF	ENABLE	110	-	

1. 数据基于考核结果，不在生产中测试。

表 5-8 Sleep 模式电流

符号	条件				典型值 ⁽¹⁾	最大值	单位
	系统时钟	频率	外设时钟	Flash sleep			
I _{cc} (Sleep)	HSI	24 MHz	ON	DISABLE	0.8	-	mA
			OFF	DISABLE	0.5	-	
	LSI	32.768 kHz	ON	DISABLE	176	-	μA
			OFF	DISABLE	176	-	
		32.768 kHz	ON	ENABLE	97.4	-	
			OFF	ENABLE	97	-	

1. 数据基于考核结果，不在生产中测试。

表 5-9 Stop 模式电流

符号	条件				典型值 ⁽¹⁾	最大值	单位
	V _{CC}	MR/LPR	LSI	外设时钟			
I _{cc} (Stop)	1.7 ~ 5.5 V	MR	-	-	85.5	-	μA
		LPR	ON	IWDG+LPTIM	3.3	-	
				IWDG	3.3	-	
				LPTIM	3.3	-	
			OFF	No	3.1	-	

1. 数据基于考核结果，不在生产中测试。

5.3.5. 低功耗模式唤醒时间

表 5-10 低功耗模式唤醒时间

符号	参数 ⁽¹⁾		条件	典型值 ⁽²⁾	最大值	单位
t _{WUSLEEP}	Sleep 的唤醒时间		-	6	-	CPU cycles
t _{WUSTOP}	Stop 的唤醒时间	MR 供电	Flash 中执行程序，HSI(24 MHz)作为系统时钟	7.4	-	μs
		LPR 供电	Flash 中执行程序，HSI(24 MHz)作为系统时钟	11	-	

- 1. 唤醒时间的测量是从唤醒时间开始至用户程序读取第一条指令。
- 2. 数据基于考核结果，不在生产中测试。

5.3.6. 外部时钟源特性

5.3.6.1. 外部高速时钟

在 HSE 的 bypass 模式(RCC_CR 的 HSEEN 置位)，相应的 IO 作为外部时钟输入端口。

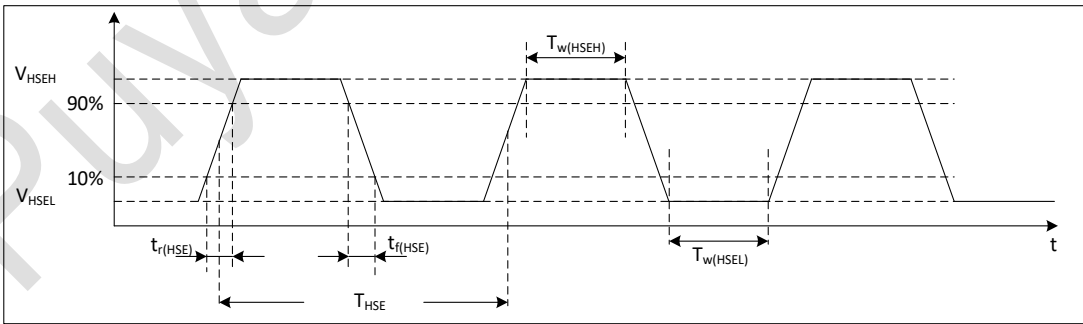


图 5-1 外部高速时钟时序图

表 5-11 外部高速时钟特性

符号	参数 ⁽¹⁾	最小值	典型值	最大值	单位
f _{HSE_ext}	用户外部时钟频率	1	8	32	MHz
V _{HSEH}	输入引脚高电平电压	0.7* V _{CC}	-	V _{CC}	V

符号	参数 ⁽¹⁾	最小值	典型值	最大值	单位
V_{HSEL}	输入引脚低电平电压	V_{SS}	-	$0.3 \cdot V_{CC}$	V
$t_{W(HSEH)}$ $t_{W(HSEL)}$	输入高或低的时间	15	-	-	ns
$t_{r(HSE)}$ $t_{f(HSE)}$	输入上升/下降的时间	-	-	20	ns

1. 由设计保证，不在生产中测试。

5.3.6.2. 外部低速时钟

在 LSE 的 bypass 模式(RCC_BDCR 的 LSEBYP 置位)，芯片内的低速起振电路停止工作，相应的 IO 作为标准的 GPIO 使用。

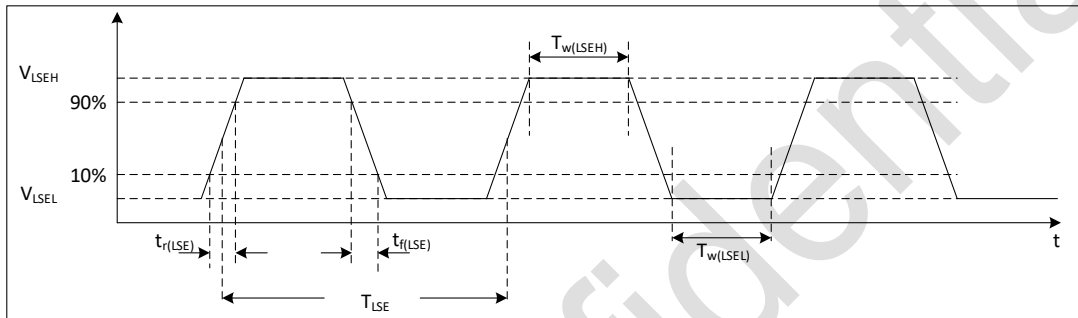


图 5-2 外部低速时钟时序图

表 5-12 外部低速时钟特性

符号	参数 ⁽¹⁾	最小值	典型值	最大值	单位
f_{LSE_ext}	用户外部时钟频率	-	32.768	1000	kHz
V_{LSEH}	输入引脚高电平电压	$0.7 \cdot V_{CC}$	-	-	V
V_{LSEL}	输入引脚低电平电压	-	-	$0.3 \cdot V_{CC}$	V
$t_{W(LSEH)}$ $t_{W(LSEL)}$	输入高或低的时间	450	-	-	ns
$t_{r(LSE)}$ $t_{f(LSE)}$	输入上升/下降的时间	-	-	50	ns

1. 由设计保证，不在生产中测试。

5.3.6.3. 外部低速晶体

可以通过外接 32.768 kHz 的晶体/陶瓷谐振器。在应用中，晶体和负载电容应该尽可能靠近管脚，这样可以使输出变形和启动稳定时间最小化。

表 5-13 外部低速晶体特性

符号	参数	条件 ⁽¹⁾	最小值	典型值	最大值	单位
$I_{CC}^{(4)}$	LSE 功耗	LSE_DRIVER [1:0] = 00 ⁽⁵⁾	-	-	-	μA
		LSE_DRIVER [1:0] = 01, Rm=70 Ω , C _L =6 pF	-	0.8	-	
		LSE_DRIVER [1:0] = 10, Rm=50 Ω , C _L =12 pF	-	1.1	-	
		LSE_DRIVER [1:0] = 11, Rm=50 Ω , C _L =12 pF	-	1.4	-	
$t_{SU(LSE)}^{(4)(5)}$	启动时间	LSE_DRIVER [1:0] = 00 ⁽⁵⁾	-	-	-	s
		LSE_DRIVER [1:0] = 01, Rm=70 Ω , C _L =6 pF	-	0.28	-	
		LSE_DRIVER [1:0] = 10, Rm=50 Ω , C _L =12 pF	-	0.42	-	
		LSE_DRIVER [1:0] = 11, Rm=50 Ω , C _L =12 pF	-	0.3	-	

1. 晶体/陶瓷谐振器特性基于制造商给出的数据手册。
2. 由设计保证，不在生产中测试。
3. $t_{SU(LSE)}$ 是从启用(通过软件)到时钟振荡达到稳定的启动时间，针对标准晶体/谐振器测量的，不同晶体/谐振器可能会有很大差异。
4. 数据基于考核结果，不在生产中测试。
5. 保留挡位，不建议使用。

5.3.7. 内部高频时钟源 HSI 特性

表 5-14 内部高频时钟源特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
f_{HSI}	HSI 频率	$T_A = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$, $V_{CC} = 3.3\text{ V}$	23.83 ⁽²⁾	24	24.17 ⁽²⁾	MHz
			7.94 ⁽²⁾	8	8.06 ⁽²⁾	
			3.97 ⁽²⁾	4	4.03 ⁽²⁾	
$\Delta_{Temp(HSI)}$	HSI 频率温度漂移 24 MHz	$T_A = -20 \sim 85\text{ }^{\circ}\text{C}$	-2 ⁽²⁾	-	2 ⁽²⁾	%
		$T_A = -40 \sim 85\text{ }^{\circ}\text{C}$	-3 ⁽²⁾	-	3 ⁽²⁾	
$f_{TRIM}^{(1)}$	HSI 微调精度	-	-	0.1	-	%
$D_{HSI}^{(1)}$	占空比	-	45	-	55	%
$t_{stab(HSI)}$	HSI 稳定时间	-	-	2	4 ⁽¹⁾	μs
$I_{DD(HSI)}^{(2)}$	HSI 功耗	24 MHz	-	193	-	μA

1. 由设计保证，不在生产中测试。
2. 数据基于考核结果，不在生产中测试。

5.3.8. 内部低频时钟源 LSI 特性

表 5-15 内部低频时钟特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
f_{LSI}	LSI 频率	$T_A = 25\text{ }^{\circ}\text{C}, V_{CC} = 3.3\text{ V}$	31.6	32.768	33.6	kHz
$\Delta_{Temp}(LSI)$	LSI 频率温度漂移	$T_A = 0 \sim 85\text{ }^{\circ}\text{C}$	-15 ⁽²⁾	-	15 ⁽²⁾	%
		$T_A = -40 \sim 85\text{ }^{\circ}\text{C}$	-20 ⁽²⁾	-	20 ⁽²⁾	
$f_{TRIM}^{(1)}$	LSI 微调精度	-	-	0.2	-	%
$t_{Stab}(LSI)^{(1)}$	LSI 稳定时间	-	-	150	-	μs
$I_{DD}(LSI)^{(1)}$	LSI 功耗	-	-	210	-	nA

1. 由设计保证，不在生产中测试。
2. 数据基于考核结果，不在生产中测试。

5.3.9. 存储器特性

表 5-16 存储器特性

符号	参数	条件	典型值	最大值 ⁽¹⁾	单位
t_{prog}	页编程时间	-	1.0	1.5	ms
t_{ERASE}	页/扇区/块擦除时间	-	3.5	5.0	ms
I_{CC}	页编程功耗	-	2.1	2.9	mA
	页/扇区/片擦除功耗	-	2.1	2.9	

1. 由设计保证，不在生产中测试。

表 5-17 存储器擦写次数和数据保持

符号	参数	条件	最小值 ⁽¹⁾	单位
N_{END}	擦写次数	$T_A = -40 \sim 85\text{ }^{\circ}\text{C}$	100	kcycle
t_{RET}	数据保持期限	10 kcycle $T_A = 55\text{ }^{\circ}\text{C}$	20	Year

1. 数据基于考核结果，不在生产中测试。

5.3.10. EFT 特性

表 5-18 EFT 特性

符号	参数	条件	等级
EFT to Power	-	IEC61000-4-4	4A

5.3.11. ESD & LU 特性

表 5-19 ESD & LU 特性

符号	参数	条件	典型值	单位
$V_{ESD(HBM)}$	静态放电电压(人体模型)	ESDA/JEDEC JS-001-2017	6	KV
$V_{ESD(CDM)}$	静态放电电压(充电设备模型)	ESDA/JEDEC JS-002-2018	1	KV
LU	静态 Latch-Up	JESD78E	200	mA

5.3.12. 端口特性

表 5-20 IO 静态特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{IH}	输入高电平电压	$V_{CC} = 1.7 \sim 5.5 V$	$0.7 \cdot V_{CC}$	-	-	V
V_{IL}	输入低电平电压	$V_{CC} = 1.7 \sim 5.5 V$	-	-	$0.3 \cdot V_{CC}$	V
$V_{hys}^{(1)}$	斯密特迟滞电压	-	-	200	-	mV
I_{lkg}	输入漏电流	-	-	-	1	μA
R_{PU}	上拉电阻	-	30	50	70	k Ω
R_{PD}	下拉电阻	-	30	50	70	k Ω
$C_{IO}^{(1)}$	引脚电容	-	-	5	-	pF

1. 由设计保证, 不在生产中测试。

表 5-21 输出电压特性

符号	参数 ⁽²⁾	条件	最小值	最大值	单位
$V_{OL}^{(1)}$	COM IO 输出低电平	GPIOx_OSPEED R=11 $I_{OL} = 70 \text{ mA}, V_{CC} \geq 5.0 V$	-	0.6	V
		$I_{OL} = 50 \text{ mA}, V_{CC} \geq 3.0 V$	-	0.5	
		GPIOx_OSPEED R=01 $I_{OL} = 8 \text{ mA}, V_{CC} \geq 2.7 V$	-	0.4	
		$I_{OL} = 4 \text{ mA}, V_{CC} = 1.8 V$	-	0.4	
		GPIOx_OSPEED R=00 $I_{OL} = 4 \text{ mA}, V_{CC} \geq 2.7 V$	-	0.4	
		$I_{OL} = 2 \text{ mA}, V_{CC} = 1.8 V$	-	0.4	
$V_{OH}^{(1)}$	COM IO 输出高电平	GPIOx_OSPEED R=11 $I_{OH} = 18 \text{ mA}, V_{CC} \geq 5.0 V$	$V_{CC}-0.6$	-	V
			$I_{OH} = 8 \text{ mA}, V_{CC} > 2.7 V$	$V_{CC}-0.4$	
			$I_{OH} = 4 \text{ mA}, V_{CC} = 2.7 V$	$V_{CC}-0.4$	
			$I_{OH} = 2 \text{ mA}, V_{CC} = 1.8 V$	$V_{CC}-0.4$	
		GPIOx_OSPEED R=10 $I_{OH} = 12 \text{ mA}, V_{CC} \geq 5.0 V$	$V_{CC}-0.6$	-	
			$I_{OH} = 4 \text{ mA}, V_{CC} > 2.7 V$	$V_{CC}-0.4$	
			$I_{OH} = 2 \text{ mA}, V_{CC} = 1.8 V$	$V_{CC}-0.4$	

1. IO 类型可参考引脚定义的术语和符号。

2. 数据基于考核结果，不在生产中测试。

5.3.13. NRST 引脚特性

表 5-22 NRST 管脚特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{IH}	输入高电平电压	$V_{CC} = 1.7 \sim 5.5 \text{ V}$	$0.7 \cdot V_{CC}$	-	-	V
V_{IL}	输入低电平电压	$V_{CC} = 1.7 \sim 5.5 \text{ V}$	-	-	$0.2 \cdot V_{CC}$	V
$V_{hys}^{(1)}$	斯密特迟滞电压	-	-	300	-	mV
I_{lk}	输入漏电流	-	-	-	1	μA
$R_{PU}^{(1)}$	上拉电阻	-	30	50	70	k Ω
$R_{PD}^{(1)}$	下拉电阻	-	30	50	70	k Ω
C_{IO}	引脚电容	-	-	5	-	pF

1. 由设计保证，不在生产中测试。

5.3.14. ADC 特性

表 5-23 ADC 特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{CC}	ADC 供电电压	-	1.8	-	5.5	V
I_{DD}	功耗	$f_s = 0.75 \text{ Msp}$	-	300	-	μA
$C_{IN}^{(1)}$	内部采样和保持电容	-	-	5	8	pF
$R_{AIN}^{(1)(3)}$	外部输入阻抗	-	-	-	31	k Ω
$R_{ADC}^{(1)}$	采样开关电阻	-	-	-	2.5	k Ω
f_{ADC}	转换时钟频率	$V_{REF+} = V_{CC} = 1.8 \sim 2.0 \text{ V}$	0.8	3	$6^{(2)}$	MHz
		$V_{REF+} = V_{CC} = 2.0 \sim 5.5 \text{ V}$	0.8	6	$12^{(2)}$	
		$V_{REF+} = V_{REFBUF}$	0.375	-	0.75	
f_s	采样速率	$V_{REF+} = V_{CC} = 1.8 \sim 2.3 \text{ V}$	0.05	-	0.375	Msp
		$V_{REF+} = V_{CC} = 2.3 \sim 5.5 \text{ V}$	0.05	-	0.75	
		$V_{REF+} = V_{REFBUF}$	0.023	-	0.046	
$t_{CAL}^{(1)}$	校准时间	$f_{ADC} = 12 \text{ MHz}$	5.83	-	9.92	μs
			70	-	119	$1/f_{ADC}$
$t_{smp}^{(1)}$	采样时间	$f_{ADC} = 8 \text{ MHz}$	0.438	-	29.94	μs
		$V_{CC} = 1.8 \sim 2.0 \text{ V}$	3.5	-	239.5	$1/f_{ADC}$
		$f_{ADC} = 12 \text{ MHz}$	0.292	-	19.96	μs
		$V_{CC} = 2.0 \sim 5.5 \text{ V}$	3.5	-	239.5	$1/f_{ADC}$
$t_{smp_setup}^{(1)}$	内部通道采样建立时间	-	20	-	-	μs

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
$t_{\text{conv}}^{(1)}$	总转换时间	-	12	-	248	$1/f_{\text{ADC}}$
$t_{\text{eoc}}^{(1)}$	转换结束时间	-	0.5			$1/f_{\text{ADC}}$

1. 由设计保证, 不在生产中测试。
2. 数据基于考核结果, 不在生产中测试。

表 5-24 ADC 精度⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
ET	综合误差	$f_{\text{ADC}} = 12 \text{ MHz}$, $V_{\text{REF}+} = V_{\text{CC}} = 2.3 \sim 5.5 \text{ V}$	-	± 10.0	-	LSB
EO	失调误差		-	± 3.0	-	LSB
EG	增益误差		-	± 5.0	-	LSB
DNL	微分线性误差		-	± 1.5	-	LSB
INL	积分线性误差		-	± 6.5	-	LSB
ENOB	有效位数		-	9.0	-	bit

1. ADC DC 测试之前先做校准。
2. 数据基于考核结果, 不在生产中测试。
3. 由设计保证, 不在生产中测试。

5.3.15. 温度传感器特性

表 5-25 温度传感器特性⁽¹⁾

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位
$T_L^{(1)}$	V_{TS} 相对于温度的线性度	-	± 1	± 2	$^{\circ}\text{C}$
Avg_Slope ⁽¹⁾	平均斜率	2.3	2.5	2.7	$\text{mV}/^{\circ}\text{C}$
V_{30}	30 $^{\circ}\text{C}$ (± 5 $^{\circ}\text{C}$)时的电压	0.74	0.76	0.78	V
$t_{\text{START}}^{(1)}$	进入连续运行模式的启动时间	-	70	120	μs
$t_{\text{s_setup}}^{(1)}$	当读取温度时的 ADC 采样时间	20	-	-	μs

1. 由设计保证, 不在生产中测试。

5.3.16. 内置参考电压特性

表 5-26 内置参考电压特性(V_{REFINT})⁽¹⁾

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位
V_{REFINT}	内置参考电压	1.17	1.2	1.23	V
$t_{\text{start_VREFINT}}$	V_{REFINT} 的启动时间	-	10	15	μs
$T_{\text{coeff_VREFINT}}$	V_{REFINT} 温度系数	-	-	100 ⁽¹⁾	$\text{ppm}/^{\circ}\text{C}$
I_{VCC}	V_{CC} 产生的电流损耗	-	12	20	μA

1. 由设计保证, 不在生产中测试。

5.3.17. ADC 内置参考电压特性

表 5-27 内置参考电压特性(V_{REFBUF})⁽¹⁾

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{REF25}	2.5 V 内置参考电压	$T_A = 25\text{ }^{\circ}\text{C}, V_{CC} = 3.3\text{ V}$	2.425	2.5 ⁽²⁾	2.575	V
V_{REF20}	2.048 V 内置参考电压	$T_A = 25\text{ }^{\circ}\text{C}, V_{CC} = 3.3\text{ V}$	1.988	2.048 ⁽²⁾	2.108	V
V_{REF15}	1.5 V 内置参考电压	$T_A = 25\text{ }^{\circ}\text{C}, V_{CC} = 3.3\text{ V}$	1.485	1.5 ⁽²⁾	1.515	V
$T_{coeff_VREFBUF}$	V_{REFBUF} 温度系数	$T_A = -40 \sim 85\text{ }^{\circ}\text{C}$	-	-	120 ⁽¹⁾	ppm/ $^{\circ}\text{C}$
$t_{start_VREFBUF}$	V_{REFBUF} 的启动时间	-	-	10	15	μs

1. 由设计保证, 不在生产中测试。
2. 1.5V 内置参考电压精准值存放地址: 0x1FFF002E;
2.048V 内置参考电压精准值存放地址: 0x1FFF0032;
2. 2.5V 内置参考电压精准值存放地址: 0x1FFF0036;
3. 例如: 从地址 0x1FFF002E 读取 16 bits 的值是 0x1501, 则表示参考电压精准值为 1.501 V。

5.3.18. 定时器特性

表 5-28 定时器特性

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
$t_{res(TIM)}$	定时器分辨时间	-	1	-	$t_{TIMxCLK}$
		$f_{TIMxCLK} = 24\text{ MHz}$	41.667	-	ns
f_{EXT}	CH1~CH4 的定时器外部时钟频率	-	-	$f_{TIMxCLK}/2$	MHz
		$f_{TIMxCLK} = 24\text{ MHz}$	-	12	
Re_{TIM}	定时器分辨率	TIM1/14	-	16	bit
$t_{COUNTER}$	选择内部时钟时 16 位计数器时钟周期	-	1	65536	$t_{TIMxCLK}$
		$f_{TIMxCLK} = 24\text{ MHz}$	0.041667	2730	μs

表 5-29 LPTIM 特性(时钟选择 LSI)

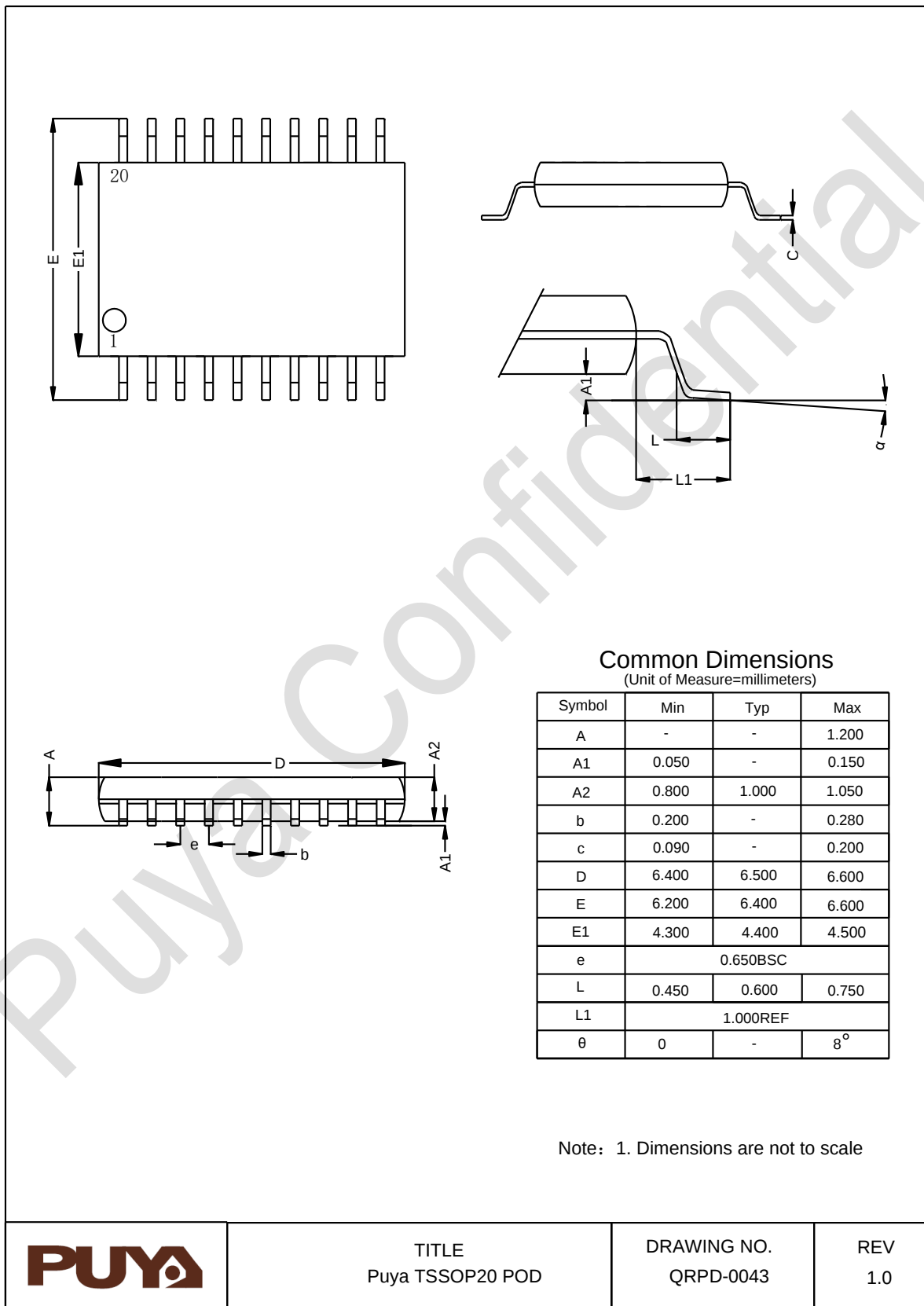
预分频	PRESC[2:0]	最小溢出值	最大溢出值	单位
/1	0	0.0305	1998.848	ms
/2	1	0.0610	3997.696	
/4	2	0.1221	8001.9456	
/8	3	0.2441	15997.3376	
/16	4	0.4883	32001.2288	
/32	5	0.9766	64002.4576	
/64	6	1.9531	127998.3616	
/128	7	3.9063	256003.2768	

表 5-30 IWDG 特性(时钟选择 LSI)

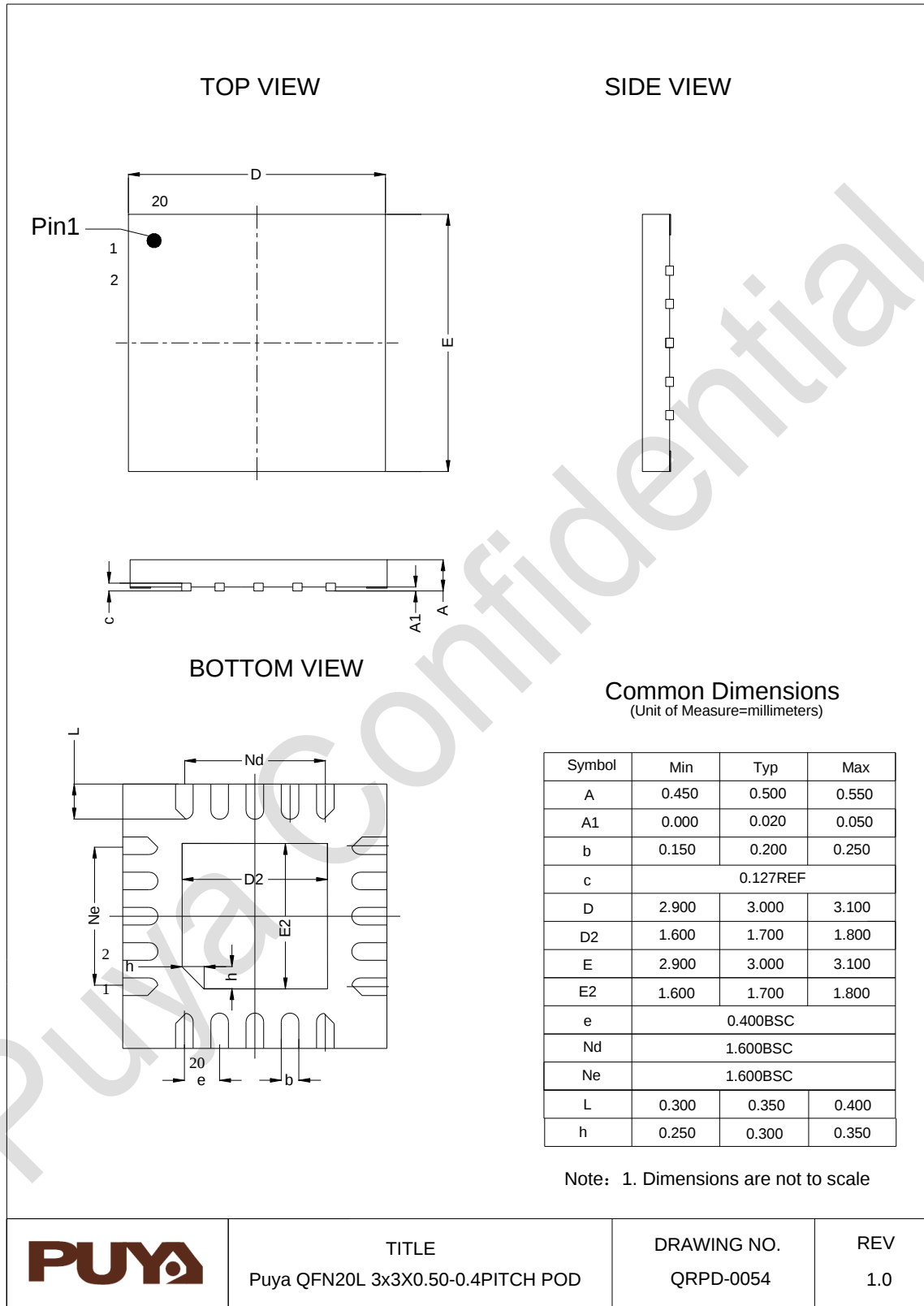
预分频	PR[2:0]	最小溢出值	最大溢出值	单位
/4	0	0.122	499.712	ms
/8	1	0.244	999.424	
/16	2	0.488	1998.848	
/32	3	0.976	3997.696	
/64	4	1.952	7995.392	
/128	5	3.904	15990.784	
/256	6 or 7	7.808	31981.568	

6. 封装信息

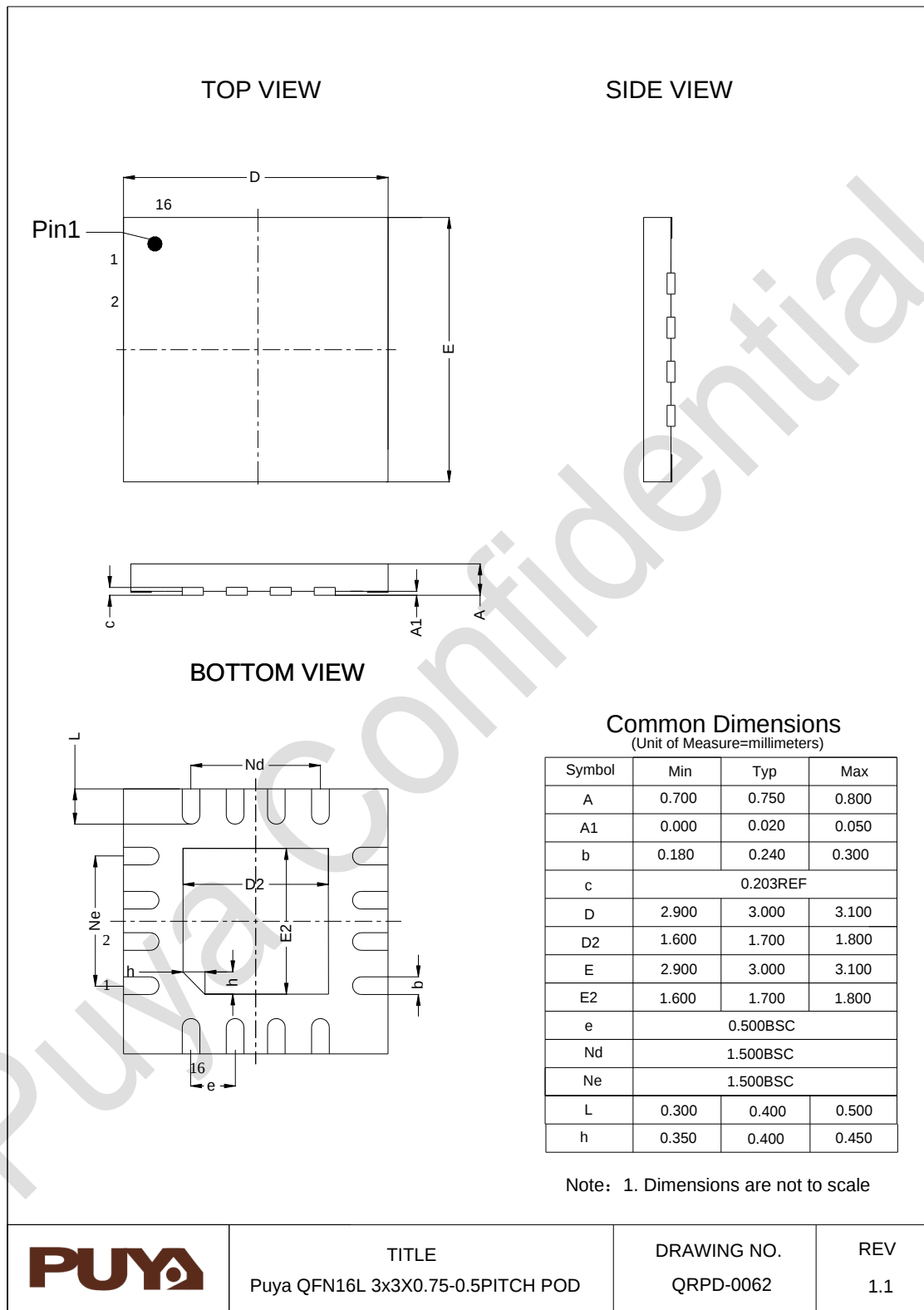
6.1. TSSOP20 封装尺寸



6.2. QFN20 封装尺寸



6.3. QFN16 封装尺寸



7. 订购信息

Example:

	MS	32C	001	F1	4	U	6	X	-	C
Product Series										
MS Series										
Product family										
ARM [®] based 32-bit microcontroller										
Sub-family										
001 = MS32C001xx										
Pin count										
F1 = 20 pins Pinout1										
W1 = 16 pins Pinout1										
User code memory size										
4 = 18 KB										
Package										
U = QFN										
P = TSSOP										
Temperature range										
6 = -40°C to +85°C										
Options										
xxx = code ID of programmed parts(includes packing type)										
TR = tape and reel packing										
TU = Tube Packing										
Delimiter character										
Version										
C = Wafer version C										

8. 版本历史

版本	日期	更新记录
V0.5	2024.08.07	初版
V0.6	2024.08.08	新增 QFN16 封装
V0.7	2024.08.13	1. 更新表 5-17 存储器擦写次数和数据保持 2. 更新 QFN 16 封装尺寸图
V0.8	2025.07.04	新增产品 MS32C001F14P6-C



Puya Semiconductor Co., Ltd.

声 明

普冉半导体(上海)股份有限公司 (以下简称: “Puya”) 保留更改、纠正、增强、修改 Puya 产品和/或本文档的权利, 恕不另行通知。用户可在下单前获取产品的最新相关信息。

Puya 产品是依据订单时的销售条款和条件进行销售的。

用户对 Puya 产品的选择和使用承担全责, 同时若用于其自己或指定第三方产品上的, Puya 不提供服务支持且不对此类产品承担任何责任。

Puya 在此不授予任何知识产权的明示或暗示方式许可。

Puya 产品的转售, 若其条款与此处规定不一致, Puya 对此类产品的任何保修承诺无效。

任何带有 Puya 或 Puya 标识的图形或字样是普冉的商标。所有其他产品或服务名称均为其各自所有者的财产。

本文档中的信息取代并替换先前版本中的信息。

普冉半导体(上海)股份有限公司 - 保留所有权利